**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**ИНФОРМАТИКИи РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**

**Факультет КСиС**

**Кафедра ЭВМ**

**Контроль и диагностика средств вычислительной техники**

**Лабораторная работа № 1**

**Синтез комбинационной схемы**

**и построение теста контроля**

**Выполнил: Проверил:**

**студент гр. 250501 Золоторевич Л.А.**

**Андрадэ А. И.**

**Минск**

**2016**

Логическая функция:

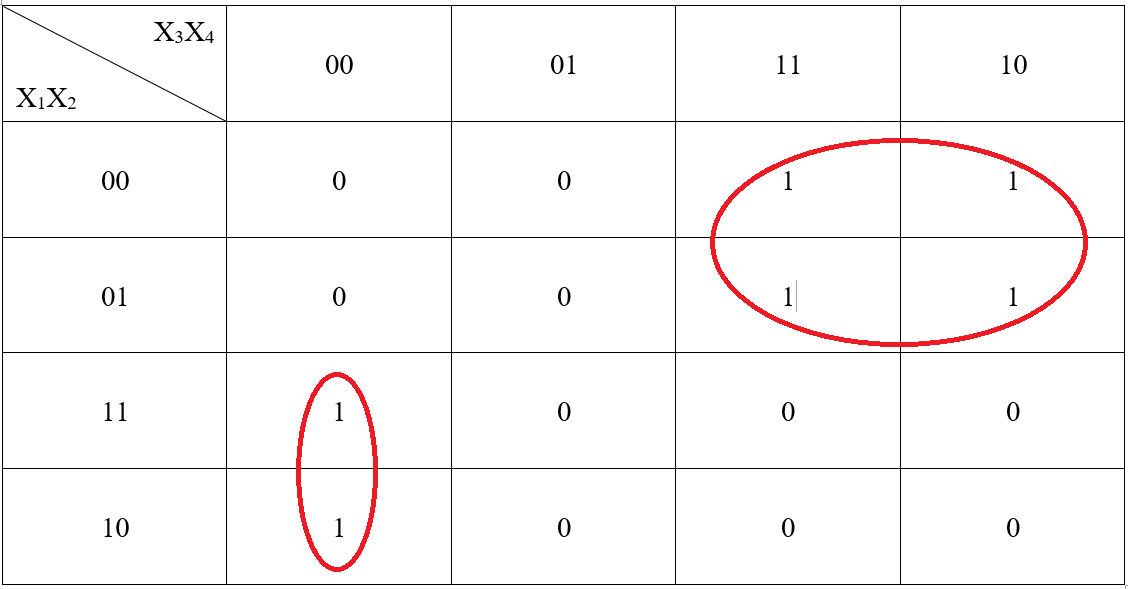
| X4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| X1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Y | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

ДНФ:



Минимизация методом карт Карно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X3X4  X1X2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |



Минимизированная функция:



В базисе Шеффера (И-НЕ):



В базисе Вебба (ИЛИ-НЕ):



Схема в базисе Вебба(ИЛИ-НЕ):



Схема в базисе Шеффера(И-НЕ):



Тесты контроля методом активизации одномерного пути:

Тестируем X1



Тестовый набор для ошибки const0: {110, 111}



Тестовый набор для ошибки const1: {010, 011}

Тестируем X3



Тестовый набор для ошибки const0: {010, 011}



Тестовый набор для ошибки const1: {000, 001}

Тестируем X4



Тестовый набор для ошибки const0: {101}



Тестовый набор для ошибки const1: {100}

Тестируем A1



Тестовый набор для ошибки const0: {000}



Тестовый набор для ошибки const1: {100}

Тестируем A2



Тестовый набор для ошибки const0: {001, 000}



Тестовый набор для ошибки const1: {010, 011}

Тестируем B1



Тестовый набор для ошибки const0: {010, 011}



Тестовый набор для ошибки const1: {110, 111, 000, 001}

Тестируем B2



Тестовый набор для ошибки const 0: {110}



Тестовый набор для ошибки const 1: {000, 001, 110, 111}

Тестируем C1



Тестовый набор для ошибки const0: {110, 111, 000, 001}



Тестовый набор для ошибки const1: {010, 100}

Тестируем D1



Тестовый набор для ошибки const 0: {010, 100}



Тестовый набор для ошибки const 1: {110, 111, 000, 001}

Необходимые тестовые наборы для покрытия 100% неисправностей {000, 100, 101, 110, 010}